# Product Specification 製品規格

## 12NOV2010 Rev. B

FBIS-2 コネクタ (FBIS-2 Connector)

# 1. 適用範囲

#### 1.1 内容

本規格はFBIS-2 コネクタの製品性能、試験方法、品質保証の必要条件を規定している。

適用製品名と型番は附表 2の通りである。

## 2. 参考規格類

以下規格類は本規格中で規定する範囲内に於いて、本規格の一部を構成する。万一本規格と製品図面の間に不一致が生じた時は、製品図面を優先して適用すること。万一本規格と参考規格類の間に不一致が生じた時は、本規格を優先して適用すること。

2.1 Tyco Electronics 規格

A. 501-78345: 認定試験報告書

## 2.2 関連適用規格

A. MIL-STD-202: 電子·電気部品の試験方法

B. EIA 364: Test Specification

## 1. Scope:

#### 1.1 Contents

This specification covers the requirements for product performance, test methods and quality assurance provisions of FBIS-2 Connector.

Applicable product descriptions and part numbers are as shown in Appendix 2.

#### 2. Applicable Documents:

The following documents form a part of this specification to the extent specified herein. In the event of conflict between the requirements of this specification and the product drawing, the product drawing shall take precedence. In the event of conflict between the requirements of this specification and the referenced documents, this specification shall take precedence.

## 2.1 Tyco Electronics Specifications:

A.501-78345: Test Report

2.2 Commercial Standards and Specifications:

A. MIL-STD-202: Test Methods for Electronic and Electrical Component Parts.

B.EIA 364: Test Specification

Classification: モトローラ株式会社殿 限定

Restricted to Motorola Inc.

## 3.一般必要条件

#### 3.1 設計と構造

製品は該当製品図面に規定された設計、構造、物理的寸法をもって製造されていること。

#### 3.2 材 料

## A. コンタクト

・材料:銅合金(プラグコンタクト)

チタン銅合金(リセプタクルコンタクト)

・表面処理:全面ニッケル下地 めっき 接点部 金めっき 半田付け部 金フラッシュめっき

# B. ハウジング

・プラグ

LCP 黒色

難燃性: UL94, V-0

・リセプタクル PA 9T 黒色

難燃性: UL94, HB

## C. ソルダーペグ

・材料:銅合金(プラグおよびリセプタクル)

・表面処理:全面ニッケル下地 めっき、錫めっき

# 3.3 定格

A.定格電圧:30V DC B.定格電流:1.5 A /1極

C.使用温度範囲: -40°C~+85°C

但し、使用温度の上限には通電による温度上昇分を 含む

# 3.4 性能必要条件と試験方法

製品は Fig.1 に規定された電気的、機械的、及び耐環境 的性能必要条件に合致するよう設計されていること。試験 は特別に規定されない限り室温下で行われること。

#### 3. Requirements

## 3.1 Design and Construction

Product shall be of the design, construction and physical dimensions specified on the applicable product drawing.

#### 3.2 Materials

#### A. Contact

Material: Brass (Plug contact)

Ti-Cu Alloy (Receptacle contact)

Finish: Nickel-under plated all over.
 Gold plated at contact area.
 Gold flash plated at soldering area.

#### B. Housing

Plug

**LCP** 

Color: Black, UL94, V-0

Receptacle

PA 9T

Color: Black, UL94, HB

# C. Solder Peg

Material: Brass (Plug and Receptacle)
 Finish: Nickel-under plated all over.
 Tin plated all over.

#### 3.3 Ratings

A. Voltage Rating: 30V DC

B. Current Rating: 1.5 A /Contact

C. Temperature Rating: -40°C to +85°C

High limit temperature includes raised temperature by operation.

3.4 Performance Requirements and Test Descriptions The product shall be designed to meet the electrical, mechanical and environmental performance requirements specified in Fig. 1. All tests shall be performed in the room temperature, unless otherwise specified.

Rev. B 2 of 9

- 3.5 性能必要条件と試験方法の要約
- 3.5 Test Requirements and Procedures Summary

項目	試験項目	規格値	試 験 方 法					
Para.	Test Items	Requirements	Procedures					
3.5.1	製品の確認製品図面の必要条件に合致して		目視により、コネクタの機能上支障をきたす					
		いること。	損傷を検査する。					
	Examination of Product	Meets requirements of product	Visual inspection					
		drawing.	No physical damage					
		電 気 的 性 能						
Electrical Requirements								
	総合抵抗	·40mΩ 以下 (初期および終期)	・ハウジングに組み込まれ嵌合したコンタクト					
	(ローレベル)	·ΔR 10mΩ 以下(終期)	を開路電圧 20 mV 以下、閉路電流 100					
			mA 以下の条件で測定する。					
			•Fig.2 参照。					
3.5.2			•EIA 364-23					
3.3.2	Low Level Contact	•40m $\Omega$ Max. (Initial and Final)	·Subject mated contacts assembled in					
	Resistance (LLCR)	• $\Delta$ R 10m $\Omega$ Max.(Final)	housing to 20 mV Max. open circuit at					
			100 mA.					
			•As shown in Fig.2					
			•EIA 364-23					
	耐電圧	・沿面放電、フラッシュオーバー	•100Vrms 60Hz 1分間印加					
		等がないこと	コネクタ嵌合あり					
		・リーク電流 1mA 以下	・隣接コンタクト間で測定					
			•EIA 364-20					
	Dielectric withstanding	There shall be no evidence	• 100Vrms at 60Hz, between terminals					
3.5.3	Voltage	of arc-over, insulation breakdown or leakage current	and terminals to case -60 seconds.					
	(DWV)	in excess of 1mA	The connector shall be mounted but not					
			soldered to P.C board					
			•The voltage shall be applied across a					
			minimum of 50% of each of the adjacent					
			and opposing contacts per connector •EIA 364-20					
		100 ΜΩ 以上	-100V DC 2分間印加					
	中山中外 125 D P	100 Mile WIT	・コネクタ嵌合あり					
			- 隣接コンタクト間で測定					
3.5.4			*EIA 364-21					
	Insulation Resistance	The insulation resistance of						
	(I.R)	mated connectors shall not be	1001 20					
	(1.13)	less than $100M\Omega$	•The connector shall be mated but not					
			soldered to P.C board					
			• The insulation resistance shall be					
			measured between a minimum of 50% of each of the adjacent and opposing					
			contacts per connector					
			•EIA 364-21B					

Fig. 1 (続く)

Fig. 1 (CONT.)

Rev. B 3 of 9

項目	試験項目	規 格 値	試 験 方 法				
Para.	Test Items	Requirements	Procedures				
	温度上昇	30℃ 以下	·1.5A連続通電				
			·3.5A 2秒間通電				
			・通電による上記の温度上昇を測定すること				
3.5.5	Temperature Rising	30°C Max.	•1.5 Amps RMS continues •3.5 Amps RMS over any 2 second time				
3.3.3							
			period				
			Measure temperature rising by  Energized current				
			Energized current				
			_				
	/ <del>**</del> - **	Mechanical Requirements					
	<b>「衝撃</b> 	衝撃により25μsec. をこえる不	·加速度:981m/s²(100G)				
		連続導通を生じないこと	・衝撃パルス波型:半波正弦波				
			・接続時間:6m sec.				
			・衝撃回数: X, Y, Z 軸正逆方向に 各3回 合計18回				
3.5.6			+ EIA 364-27				
3.3.6	Mechanical Shock	No electrical disceptionity					
	Wechanical Shock	No electrical discontinuity greater than 25 $\mu$ sec.	•100g's,6ms duration •1/2 sine pulse				
		shall occur	•3 shocks in each direction				
		Shall occui	•3 mutually perpend, planes 18 shocks tota				
			•EIA 364-27				
	振動	振動中 25 µ sec. をこえる不連	・10-2000 Hzのランダム振動で 変化する掃引				
		続導通を生じないこと	振動を直交する三方向軸に20分ずつ与えるこ				
			٤				
			・加速度: 15g Max.				
			・振動出カスペクトル密度: 0.4g2/Hz				
3.5.7			•EIA 364-28				
	Vibration	No electrical discontinuity	-Random Vibration				
		greater than 25 $\mu$ sec. shall	•3 mutually perpend. Planes				
		occur	•15g peak				
			•10-2000Hz, 0.4g2/Hz				
			•20min per plane				
			•EIA 364-28				
3.5.8	コネクタ挿入力	1極 : 1 N 以下	·操作速度 100mm/分				
			・挿入に要する力を測定				
		45 4 1 1 1 1	•EIA 364-13				
	Insertion Force	1Pos.: 1 N Max.	Operation Speed: 100mm/min.				
	(Mating Force)		• Measure the force required to mate				
			connectors				
			•EIA 364-13				

Fig. 1(続く)

Fig. 1 (CONT.)

Rev. B 4 of 9

項目	試験項目	規 格 値	試 験 方 法			
Para.	Test Items	Requirements	Procedures			
3.5.9	コネクタ引抜力	1極:0.1 N以上	<ul><li>・操作速度 100mm/分</li><li>・引抜に要する力を測定</li><li>・EIA 364-13</li></ul>			
	Withdrawal Force (Un-mating Force)	1Pos.: 0.1 N Min.	Operation Speed: 100mm/min.  Measure the force required to unmate connectors  EIA 364-13			
3.5.10	耐久性 (自動挿抜)	コンタクトのクラック無きこと	<ul><li>・挿抜速度:600サイクル/hour 以下</li><li>・挿抜回数:500サイクル</li><li>・Fig.3-1,3-2 参照</li><li>・EIA 364-9</li></ul>			
	Durability (Automatic Operation)	No contact crack allowed	<ul> <li>Operation Speed: 600cycles/hour Max.</li> <li>Number of Cycles: 500 cycles</li> <li>As shown in Fig.3-1, 3-2</li> <li>EIA 364-9</li> </ul>			
3.5.11	耐久性 (手動挿抜)	コンタクトのクラック無きこと	<ul><li>・挿抜回数: 500サイクル</li><li>・Fig.3-1,3-2 参照</li><li>・EIA 364-9</li></ul>			
	Manual Durability	No contact crack allowed	•Number of Cycles: 500 cycles •As shown in Fig.3-1, 3-2 •EIA 364-9			
	l	環 境 的 性 能				
		Environmental Requiremen	nts			
	熱衝撃	外観異常の無きこと	・嵌合したコネクタ ・-55℃/30分、105℃/30分 これを 1 サイクルとし 5サイクル行う ・EIA 364-32			
3.5.12	Thermal Shock	No physical damage allowed	<ul> <li>Mated connector,</li> <li>-55°C/30min. 105°C/30min.</li> <li>Make this a cycle,</li> <li>repeat 5 cycles.</li> <li>5min(max.)transition to 105°C,</li> <li>5min(max.)transition to -55°C</li> <li>EIA 364-32</li> </ul>			

Fig. 1(続く) Fig. 1 (CONT.)

Rev. B 5 of 9

項目	試験項目	規 格 値	試 験 方 法
Para.	Test Items	Requirements	Procedures
	温湿度サイクル	外観異常の無きこと	・嵌合したコネクタ ・25~65℃ 50~85%R.H. 各1時間を24サイクル行う ・温度の変動時間を0.5時間(一回)とする ・EIA 364—31
3.5.13	Cyclic Humidity	No physical damage allowed	Mated connector,  25°C±3°C at 80%±3% RH and 65°C±3°C at 50%±3% RH. 24cycles  Ramp times should be 0.5 hour and dwell times should be1.0hour.  Dwell times start when the temperature and humidity have stabilized within the specified levels.  EIA 364—31
2544	温度寿命	外観異常の無きこと	・嵌合したコネクタ ・85℃ 120時間 ・EIA 364-32
3.5.14	Temperature Life (Heat Aging)	No physical damage allowed	Mated connector     85°C for 120 hours     EIA 364-32
	塩水噴霧	製品機能を損なう腐食なきこと	・嵌合したコネクタにて、5 %、35℃の塩水噴霧 に96時間さらすこと ・EIA 364-26
3.5.15	Salt Spray	No corrosion that damages function of connector allowed	•Mated connectors with 5%, 35°C concentration for 96hours •EIA 364-26
3.5.16	耐リフロ一性	外観異常の無きこと	・温度プロファイルはIPC/JEDEC J-STD-020D、またはその最新のものを参照
	Resistance to Reflow Heat	No physical damage allowed	•Temperature profile; IPC/JEDEC J-STD-020D or latest revision level

Fig. 1 (終り)

Fig. 1 (End)

Rev. B 6 of 9

- 3.6 製品認定試験の試験順序
- 3.6 Product Qualification's Test Flow

		試験グループ/Test Group						
試験項目	Test Examination	1	2	3	4	5	6	7
			į	試験順序	₹/Test	Flow (a	a)	
製品の確認検査	Examination of Product	1,9	1,14	1,10	1,8	1,6	1,10	1,4
耐リフロ一性	Resistance to Reflow heat	2	2	2		2	2	2
総合抵抗	Low Level Contact resistance(LLCR)	3,6	5,9, 11,13	5,7		3,5	5,7	
耐電圧	Dielectric Withstanding Voltage(DWV)				2,6			
絶縁抵抗	Insulation Resistance(I.R)				3,7			
温度上昇	Temperature Rising							3
衝撃	Mechanical Shock	4						
振動	Vibration	5						
コネクタ挿入力	Insertion(Mating) Force	7	3,7	3,8			3,8	
コネクタ引抜力	Withdrawal (Un-mating) Force	8	4,8	4,9			4,9	
耐久性 (自動挿抜)	Durability (Automatic Operation)		6					
耐久性 (手動挿抜)	Manual Durability			6				
熱衝撃	Thermal Shock		10		4			
温湿度サイクル	Cyclic Humidity		12		5			
温度寿命	Temperature Life (Heat Aging)						6	
塩水噴霧	Salt Spray					4		

附表 1

# Appendix 1

(a) 欄内の数字は試験の順序を示す。/ (a) Numbers indicate sequence in which the tests are performed.

# 適用製品名と型番は附表 2 の通りである。

The applicable product descriptions and part numbers are as shown in Appendix.2.

型番 Product Part No.	品名	Description
1554829-3	FBIS-2 リセプタクル コネクタ	FLOATING BATTERY INTERCONNECTION SYSTEMS RECEPTACLE ASSEMBLY
1554953-1	FBIS-2 プラグ コネクタ	FBIS-II PLUG ASSEMBLY 4 POS V TYPE

附表 2

Appendix 2

Rev. B 7 of 9

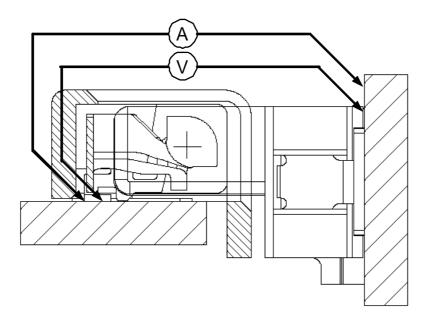


Fig.2 総合抵抗測定点
Fig.2 Termination Resistance Measuring Points

Rev. B 8 of 9

**Tyco Electronics** 

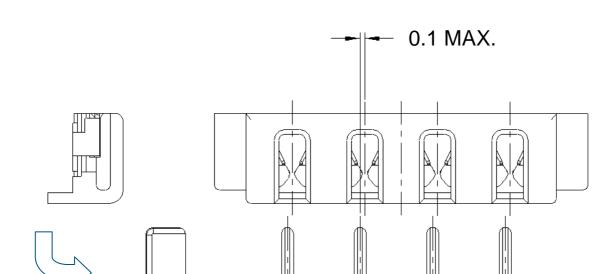


Fig.3-1 ピッチ方向の位置ずれ許容量(耐久性試験)

Fig.3-1 Displacement allowance for durability test

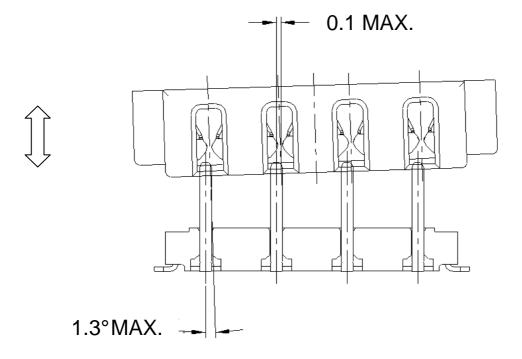


Fig.3-2 傾き許容量(耐久性試験)

Fig.3-2 Tilt allowance for durability test

挿抜試験時のピッチ方向ずれ、傾きの許容量は Fig.3-1,3-1 に従うこと。 コンタクトは嵌合相手の基板に衝突しないこと。

The displacement and tilt of the connectors should meet Fig.3-1 and 3-2.

Any contacts should not hit PCB of mating side.

Rev. B 9 of 9